Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/656,254	TANAKA, TOMOHARU		
Examiner	Art Unit		
Linh M. Nauven	2816		

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
327	261	03/24/05	un
ij	262	Y	4
(1	263	4	(I
lı	266	4	ч
ч	274	ų.	ų
ч	280	٦	0
(1	287	( <sub>I</sub>	41
4	291	9	,(
ė,	278	G	1e
(1	287	4	41
4	271	ct	4
ų	272	C)	"

INT	ERFEREN	NCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
327	261	03/24/05	ind	
ч	266	4	t <sub>l</sub>	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
-		DATE	EXMR		
•					
			ļ		
		·			
		•			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
·					
			•		
			•		